

НАНОЧАСТИЦЫ ФЕРРИТА КОБАЛЬТА В SiO₂-МАТРИЦЕ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

Г.П. Копица, А.Е. Соколов ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина, Россия

О.А. Шилова, Т.В. Хамова ИХС РАН, Санкт-Петербург, Россия

А.Е. Баранчиков ИОНХ РАН, Москва, Россия



• Синтез наночастиц феррита кобальта в силикатной матрице золь-гель методом на основе золя тетраэтоксисилана (ТЭОС), гидролизованного в водно-спиртовой кислой среде в присутствии модифицирующих неорганических веществ $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ и $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$;

• Изучение мезоструктуры и магнитных свойств наночастиц феррита кобальта в силикатной матрице, а также их эволюции в процессе термической обработки (отжиг);

Зачем? Для модификации поверхности частиц титаната бария Доменная электролюминесценция вблизи

сегнетоэлектрического фазового перехода





Образцы

- 1. CoFe₂O₄
- 2. $CoFe_2O_4 SiO_2$, 800°C
- 3. $CoFe_2O_4 SiO_2$, 1000°C

Методы анализа

- Низкотемпературная адсорбция азота (ВЕТ, ВЈН);
- Растровая электронная микроскопия (РЭМ);
- Порошковая дифракция нейтронов;
- SAXS;
- SAPNS

Низкотемпературная адсорбция азота





Удельная площадь поверхности по методу БЭТ

- $CoFe_2O_4 \approx 150 \text{ m}^2/\text{g};$
- $CoFe_2O_4 + SiO_2 (800^{\circ}C) \approx 300 \text{ m}^2/\text{g};$
- $CoFe_2O_4 + SiO_2 (1000^{\circ}C) \approx 8 \text{ m}^2/\text{g};$

Распределение пор по размерам по методу ВЈН



Растровая электронная микроскопия





Mag = 900.00 K X	20 nm
NVision 40-38-50	
Date :7 Jul 2015	Photo No. = 5080

WD = 3.2 mmSignal A = InLeSystem Vacuum = 1.77e-006 mbarAperture Size = 30.00 μmEHT = 10.00 kV

^s Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry

CoFeO₄

* **PNPI**

Растровая электронная микроскопия

CoFeO₄ + **SiO**₂ (800⁰C)





lag – 100.00 K X 200 nm ision 40-38-50 Date :7 Jul 2015 Photo No. - 5100

₩D = 2.6 mm Signal A = ESB System Vacuum = 1.69e-006 mbar Aperture Size = 30.00 µm EHT = 1.00 kV

Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry

CoFeO₄ + SiO₂ (1000^oC)



te :31 Mar 2015 ph

Aperture Size = 30.00 µm EHT = 1.00 kV





Mag = 100.00 K X 200 nm NVision 40-38-50 Date :31 Mar 2015 Photo No. = 7502

WD = 2.7 mm Signal A = ESE Kurnakov Institute of General System Vacuum = 1.93e-006 mbar and Inorganic Chemistry Aperture Size = 30.00 µm EHT = 1.00 kV

Порошковая дифракция нейтронов





Данный образец имеет кубическую структуру с пространственной группой **Fd-3m** в обозначениях Германа-Могена и - **F4vw2vw3** в обозначениях Холла (№227, setting 2 по Международным кристаллографическим таблицам). Таким образом, структура исследуемого образца представляет собой частично инвертированную шпинель – и в тетраэдрических, и в октаэдрических позициях находятся как катионы Co^{2+} , так и Fe^{3+} , и в целом формулу исследуемого вещества можно в первом приближении записать как ($Fe_{0.73}Co_{0.27}$)($Fe_{0.63}Co_{0.37}$)₂ O_4 .

$R_p=42.6$ $R_{wp}=35.4$ $R_e=14.9 \chi^2=5.664$								
a	атом	позиция	Х	Y	Z	В	заселен-	
							ность	
8.385(2)Á	Co1	8a	1/8	1/8	1/8	4.1(4)	0.27(1)	
	Fe1	8a	1/8	1/8	1/8	4.1(4)	0.73(2)	
	Co2	16d	1/2	1/2	1/2	2.3(3)	0.37(1)	
	Fe2	16d	1/2	1/2	1/2	2.3(3)	0.63(2)	
	0	32e	0.2622(4)	0.2622(4)	0.2622(4)	0.6(2)	1.0	

Порошковая дифракция нейтронов



PNPI

 $D_{\rm окр} \approx 7$ нм

Порошковая дифракция нейтронов





PNPI

Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей



Institute of Macromolecular Chemistry 3 pinhole collimation

Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей





Зависимости интенсивности I_S(q) МУРР образцами феррита кобальта и феррита кобальта в силикатной матрице, от переданного импульса q.

$$\frac{d\Sigma(q)}{d\Omega} = \sum_{i=1}^{m} \left(G_i \cdot \exp\left(-\frac{q^2 R_{gi}^2}{3}\right) + B_i \exp\left(-\frac{q^2 R_{g(i-1)}^2}{3}\right) \left[\frac{\left(erf\left(qR_{gi}/\sqrt{6}\right)\right)^3}{q}\right]^{n_i} \right) + I_{inc}$$

Малоугловое рассеяние поляризованных нейтронов



Амплитуда рассеяния нейтронов:

 $F(\vec{q}) = F_N(\vec{q}) + \vec{M}_\perp \vec{\sigma}$

Интенсивность МУР ансамблем Имагнитных частиц:

 $I(q) = \phi \cdot P(q)S(q)$

Форм – фактор рассеивающих частиц

$$P(q) = (\Delta \rho \cdot F_N(q) \pm \Delta \eta \cdot F_M(q))^2$$

При *S*(q) = 1:

 $I(q,\alpha) = (\Delta \rho)^2 F_N^2 + ((\Delta \eta)^2 F_M^2 \pm 2\Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_N F_M) \cdot \sin^2 \alpha,$



Неполяризованные нейтроны:

$$I(q,\alpha) = (\Delta \rho)^2 F_N^2 + (\Delta \eta)^2 F_M^2 \cdot \sin^2 \alpha.$$

Поляризованные нейтроны:

$$I^{+}(q,\alpha) = (\Delta \rho)^{2} F_{N}^{2} + ((\Delta \eta)^{2} F_{M}^{2} + 2P \cdot \Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_{N} F_{M}) \cdot \sin^{2} \alpha,$$

$$I^{-}(q,\alpha) = (\Delta \rho)^{2} F_{N}^{2} + ((\Delta \eta)^{2} F_{M}^{2} - 2P \varepsilon \cdot \Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_{N} F_{M}) \cdot \sin^{2} \alpha.$$

Магнитно-ядерная интерференция:

 $\Delta I(q,\alpha) = I^+(q,\alpha) - I^-(q,\alpha) = 2P(\varepsilon+1) \cdot \Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_N F_M \cdot \sin^2 \alpha$



$$\Delta I(q,\alpha) = I^+(q,\alpha) - I^-(q,\alpha) = 2P(\varepsilon+1) \cdot \Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_N F_M \cdot \sin^2 \alpha$$

- 1. Магнитно-ядерная интерференция возникает, только если оба типа рассеяния осуществляются в одной и той же области *q*-пространства, то есть когда рассеивающая среда одновременно характеризуется как ядерным, так и магнитным контрастом.
- 2. Разница $\Delta I(q)$ пропорциональна двум слагаемым:

$$\Delta I(q) \propto 2 \operatorname{Re}\left[\left\langle \psi_0 \psi_M^* \right\rangle + \left\langle \psi_N \psi_M^* \right\rangle \right]$$

При этом из закона сохранения числа частиц следует:

$$\int \Delta I(q) dq = 0$$

 Метод измерения магнитно-ядерной интерференции является разностным, т.е. он само мониторированный с физически нулевым эффектом при отсутствии магнитноядерной интерференции. становка малоуглового рассеяния поляризованных нейтронового рассеяния поляризованных нейтронового риги



Схема малоуглового дифрактометра поляризованных нейтронов «ВЕКТОР» 1 – коллиматор, 2 – зеркальный фильтр, 3 – магнитный монохроматор, 4 – поляризатор, 5 – адиабатический флиппер, 6 – резонансный флиппер, 7 – анализатор, 8, 9 – адиабатические флипперы, 10 – узел образца, 11 – анализатор, 12 – 2-х координатный детектор (ПЧД).

Измерение поляризации



Феррит кобальта







$$\Delta I_{MN}(q) = \frac{A}{q^4} + \frac{B}{((q - q_{\max})^2 + \kappa^2)^2}$$

 $\kappa = 1/R_c$ $R_c \approx 5.7 \pm 0.5 \text{ nm}$

 $q_{\rm max} = 2\pi/\xi$ $\xi \approx 31 \pm 7 \,\rm nm$

Феррит кобальта матрице SiO₂





$$T_a = 800^{\circ}C$$
 $\Delta I_{MN}(q) = \frac{A}{(q^2 + \kappa^2)^2} + \frac{B}{(q^2 + \kappa^2)}$ $R_c = 20 \pm 3 \text{ nm}$

 $T_{a} = 1000^{\circ}C$

$$\Delta I_{MN}(q) = \frac{A}{\left(q^2 + \kappa^2\right)^2}$$

 $R_{c} = 13.5 \pm 2 \text{ nm}$

Феррит кобальта матрице SiO₂





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!